# 实验 2: 组合逻辑电路设计

## 一、实验目的

- 1. 学习组合逻辑电路的设计方法和步骤,掌握译码器、编码器等组合部件的设计方法。
- 2. 掌握串行加法器设计方法,理解减法和比较运算的实现方法。
- 3. 掌握汉明码校验电路的设计方法。
- 4. 掌握桶形移位器的设计方法。

### 二、实验环境

Logisim 2.16

### 三、实验内容

### 1. 译码器实验

根据如图 2.1 所示的 3-8 译码器芯片 74X138 的电路原理图,设计一个由反相逻辑门电路构成的 3-8 译码器,并对电路进行仿真测试,以验证电路的功能。

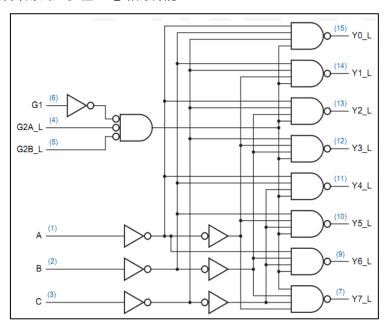


图 2.1 3-8 译码器 74X138 原理图

实验步骤如下:

1) 根据图 2.2 所示布局图添加逻辑门。打开 Logisim,选择 8 个 4 输入与非门、7 个非门、1 个与门、7 个输入引脚、8 个输出引脚,并将上述元件布局到 Logisim 的工作区中适当位置。可通过以下方式设置输入端口数:以与非门为例,选择某个与非门,在属性窗口的输入端口数输入框中设置数字 4。

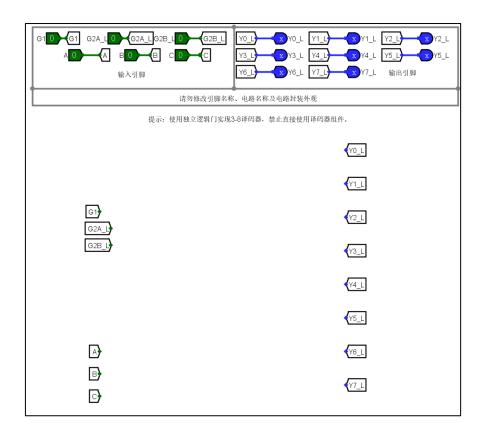


图 2.2 3-8 译码器布局图

- 2) 添加连线。将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
- 3) 添加标识符。选中输入/输出引脚,在属性表中添加引脚标识符;选中逻辑门,在属性表中添加逻辑门标识符;点击快捷工具栏中的文本工具,在电路空白处添加电路的描述文字。标识符、注释文字的字体、大小、颜色和位置等均可在属性表中修改。
- 4) 仿真测试。进入仿真状态,改变输入引脚赋值,记录输出引脚值,填写表 2.1 所示的译码器功能表以验证实验结果。保存电路,文件名为 lab2.1.circ。

		输 )	\			输出									
G1	G2A_L	G2B_L	С	В	A		Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	
X	1	X	X	X	X										
X	X	1	X	X	X										
0	X	X	X	X	X										
1	0	0	0	0	0										
1	0	0	0	0	1										
1	0	0	0	1	0										
1	0	0	0	1	1										
1	0	0	1	0	0										
1	0	0	1	0	1										

表 12.1 74X138 功能表

1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1

#### 2. 编码器实验

根据如图 2.3 所示的 8-3 优先级编码器原理图,设计一个由逻辑门电路构成的 8-3 优先级编码器,并将编码器输出连接到一个十六进制数码管,通过数码管的输出显示来验证和测试电路。

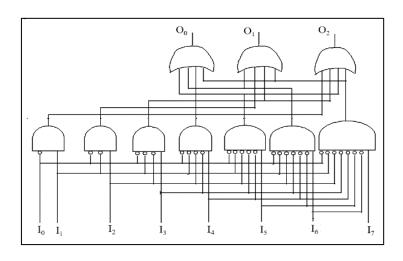


图 2.3 8-3 优先级编码器原理图

#### 实验步骤如下:

- 1) 根据图 2.4 所示的布局图添加逻辑门。在 Logisim 的在工作区中放置与门、或门、输入引脚、分线器、16 进制数码管等。将或门输入端口数属性改为 4,每个与门的输入端口数属性改为原理图所示个数,并修改输入引脚的极性(是否反转)。
  - 2) 添加线路。将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
- 3) 添加标识符。选中输入/输出引脚,在属性表中添加引脚标识符,选中逻辑门,在属性表中添加门标识符;点击快捷工具栏中文本工具,在电路空白处添加描述文字。

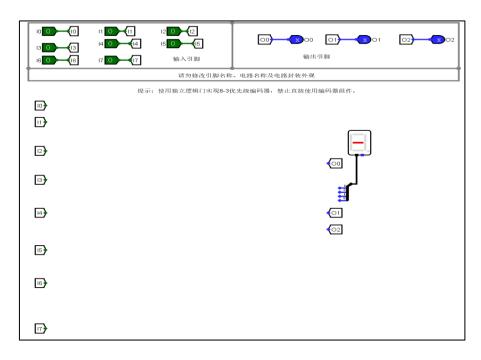


图 2.4 8-3 优先级编码器电路布局图

4) 仿真测试。进入仿真状态,改变输入引脚赋值,记录输出引脚值,填写表 2.2 所示的优先级编码器功能表,以验证实验结果。保存电路设计文件 lab2.2.circ。

			输	)	λ					输	出
10	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	00	O1	O2	Hex 显示
1	X	X	X	X	X	X	X				
0	1	X	X	X	X	X	X				
0	0	1	X	X	X	X	X				
0	0	0	1	X	X	X	X				
0	0	0	0	1	X	X	X				
0	0	0	0	0	1	X	X				
0	0	0	0	0	0	1	X				
0	0	0	0	0	0	0	1				

表 2.2 8-3 优先级编码器功能表

#### 3. 加减法器实验

串联 4 个全加器子电路实现 4 位串行进位加法器。将加数、被加数和和分别连接到 16 进制数码显示管进行验证。实验步骤如下:

1) 全加器实验。在 Logisim 中添加子电路:全加器 FA。根据全加器逻辑电路图,在 Logisim 工作区中添加逻辑门、连线和标识符。然后将或门输入端口数改为 3;将输入引脚、逻辑门的输入端和输出端、输出引脚等通过连接线相连。选中输入、输出引脚,在属性表中添加引脚标识符。选中逻辑门,在属性表中添加门标识符。点击快捷工具栏中文本工具,在电路空白处添加描述文字;如图 2.5 所示。

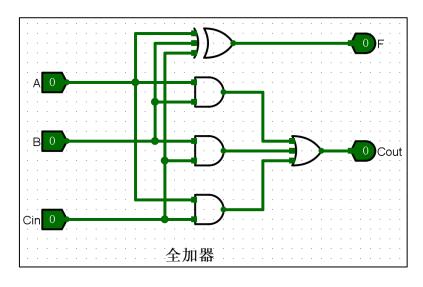


图 2.5 全加器电路图

验证电路功能, 查看子电路外观及引脚布局。

2) 4 位串行进位加法器实验。在 Logisim 主电路 main 工作区中按图 2.6 所示进行组件布局,其中包含输入输出引脚、隧道、分线器、全加器子电路、常量和 16 进制数字显示等组件。修改组件属性,连接端口,实现 4 位串行进位加法器电路,并验证功能,记录测试数据。

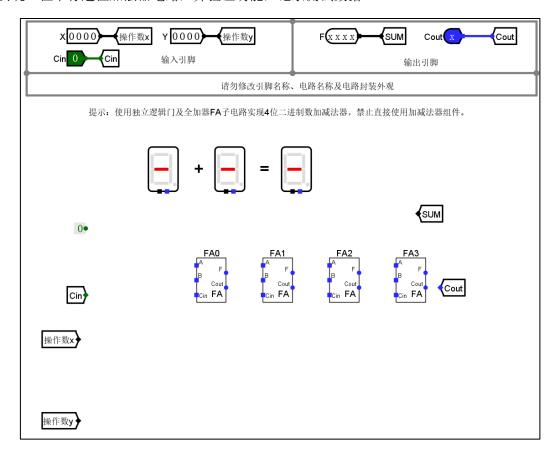


图 2.6 4 位串行加减法器组件布局图

3) 4位二进制数补码减法运算实验。根据 Cin 输入值区分加减法运算,当 Cin=0时,执行补码加法

运算 F=X+Y; 当 Cin=1 时,执行补码减法运算 F=X-Y。修改上述电路,添加必要的组件,例如位扩展器、异或门等,进行功能验证,并分析结果数据。保存电路设计文件 lab2.3.circ。

### 4、汉明码校验电路(验收)

数据校验大多采用"冗余校验"的思想,即除原数据信息外,还增加若干位附加的编码,这些新增编码 称为校验位。图 2.7 给出了一般情况下的处理过程。

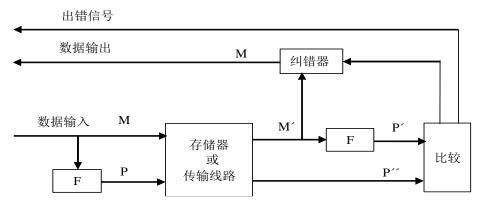


图 2.7 数据校验过程示意图

当数据 M 被存入存储器或从源部件开始传输时,对 M 进行某种运算(用函数 F 来表示),以产生相应的代码 P=F(M),这里 P 就是校验位。这样原数据信息 M 和相应的校验位 P 一起被存储或传送。当数据被读出或传送到目标部件时,和数据信息一起被存储或传送的校验位也被得到,用于检错和纠错。假定读出后的数据为 M',通过同样的运算 F 对 M'也得到一个新的校验位 P'=F(M'),假定原来被存储的校验位 P 取出后其值为 P'',将校验位 P''与新生成的校验位 P'进行比较运算,生成一个故障字,根据故障字可以确定是否发生了差错。

最简单的数据检错方法是奇偶校验,通过判断数据 M 中 1 的个数是否发生了奇偶性变化来进行检错。若发生奇偶变化,则故障位  $S=P'\oplus P''=1$ 。

汉明码(Hamming Code,也译为海明码)的主要思想是,将数据按某种规律分成若干组,对每组进行相应的奇偶检测,以提供多位校验信息,得到相应的故障字,根据故障字对发生的错误进行定位,并将其纠正。汉明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。

对于只能对单个位出错的情况进行定位和纠错的单纠错码(SEC),进行汉明校验的主要思想如下:将需要进行检/纠错的数据分成 i 组,每组对应 1 位校验位,共有 i 位校验位,因此,故障字为 i 位。若故障字为 0,表示无错;否则故障字的数值就是出错位在码字中的位置编号。除去 0 的情况,i 位故障字的编码个数为  $2^i$ -1,因此构造的码字最多有  $2^i$ -1 位,例如,当 i=3 时,码字可以有 7 位,其中 3 位为校验位,4 位为数据位。为了方便判断码字中出错的是校验位还是数据位,可将校验位的位置编号设为 2 的幂次,即校验位排在第 1 (001)、2 (010)、4 (100)、 $\dots$  的位置上,其余位置上为数据位。这样,当故障字中只有一

位为 1 时,说明是校验位出错,否则就是数据位出错。例如,当 i=3 时,假设校验码为  $P_3P_2P_1$ ,数据信息为  $M_4M_3M_2M_1$ ,则码字排列为  $P_1P_2M_1P_3M_2M_3M_4$ 。通常把上述由数据位和校验位构成的码字称为汉明码。图 2.8 给出了 7 位汉明码的故障字和出错情况的对应关系。

序号	1	2	3	4	5	6	7	故障字	正	出错位		
分组 含义	$P_1$	$P_2$	${\rm M_1}$	$P_3$	$M_2$	$M_3$	${\rm M_4}$	以降于	确	1 2 3 4 5 6 7		
第3组				<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	S <sub>3</sub>	0	0 0 0 1 1 1 1		
第2组		<b>√</b>	<b>√</b>			<b>√</b>	√	$S_2$	0	0 1 1 0 0 1 1		
第1组	<b>√</b>		<b>√</b>		√		<b>√</b>	S <sub>1</sub>	0	1 0 1 0 1 0 1		

图 2.9 8 位汉明码的故障字和出错情况对应关系

如图 2.9 所示,第 1 组的故障位  $S_1$  由校验位  $P_1$  和数据位  $M_1$ 、 $M_2$ 、 $M_4$ 生成,第 2 组的故障位  $S_2$  由校验位  $P_2$  和数据位  $M_1$ 、 $M_3$ 、 $M_4$ 生成、第 3 组的故障位  $S_3$  由校验位  $P_3$  和数据位  $M_2$ 、 $M_3$ 、 $M_4$ 生成。假设在终部件得到的数据位 M'为  $M_4M_3M_2M_1$ ,校验位 P''为  $P_3P_2P_1$ ,每组采用偶校验,则根据 M'得到 P'的每一位如下:

 $P_1' = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4$ 

 $P_2{'}=M_1\oplus M_3\oplus M_4$ 

 $P_3' = M_2 \oplus M_3 \oplus M_4$ 

因为故障字 S=P′⊕P′′, 因此, 根据 P′和 P′′得到故障字的每一位如下:

 $S_1 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_4 \oplus P_1$ 

 $S_2\!=M_1\oplus M_3\oplus M_4\oplus P_2$ 

 $S_3=M_2\oplus M_3\oplus M_4\oplus P_3$ 

因此,在终部件的汉明码检/纠错电路只要根据在终部件得到的数据位  $M_4M_3M_2M_1$  和校验位  $P_3P_2P_1$  形成的码字,按图 2.9 所示的方式划分成 3 组,每组按照上述偶校验方式,得到每一组的故障位  $S_i$ ,由故障位构成的故障字  $S_3S_2S_1$  的值就能确定码字中哪一位发生了错误。

图 2.10 给出了 7 位汉明码检/纠错电路原理图。

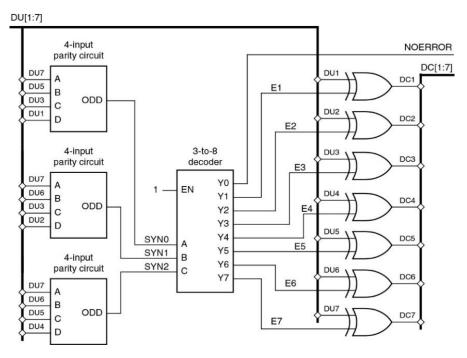


图 2.10 7 位汉明码检/纠错电路原理图

在 Logisim 的工作区中利用译码器、奇偶校验子电路、隧道和分线器等组件实现 7 位汉明码纠错功能,并显示发生错误位置和状态,参考组件布局图如 2.11 所示,输入测试数据并进行验证说明,保存设计文件为 lab2.4.circ。

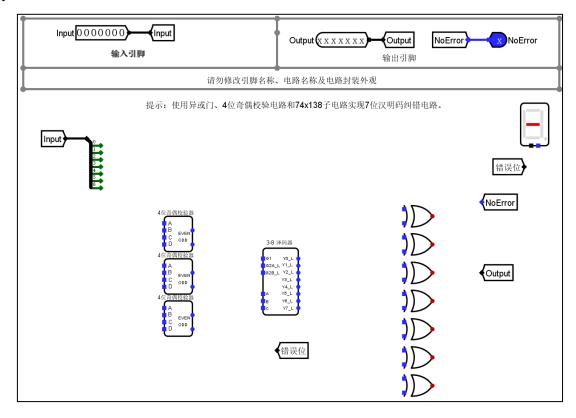


图 2.11 7 位汉明码纠错电路组件布局图

### 5、桶形移位器

桶形移位器采用组合逻辑的方式来实现移位功能,能在一个时钟周期内完成多位移动,具有很高的效率,常被用在 ALU 中来实现移位运算。它具有 n 位数据输入和 n 位数据输出,以及指定移动方向、移动类型(算术/逻辑/循环)和移动位数等。

8 位桶形移位器的输入输出引脚图,如图 2-12 所示。其中输入数据 din 和输出数据 dout 均为 8 位,移位位数 shamt 为 3 位。选择端 L/R 表示左移和右移,选择端 A/L 表示算术、逻辑和循环移位。 (L/R,A/L) 赋值为 00 时表示逻辑右移,赋值为 01 表示算术右移,赋值为 10 时表示逻辑左移,赋值为 11 时表示循环左移。循环右移可以使用循环左移通过改变移位位数来实现。

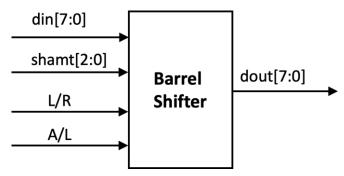


图 2-12 8 位桶形移位器逻辑符号图

桶形移位器的功能有 2 位 L/R 和 A/L,因而可以使用四路选择来实现数据的输入。8 位输入数据需要 3 位移位长度标识。需要使用 3 级四路选择器级联实现移动位数,第一级可移动 1 位,第二级可移动 2 位,第三极可移动 4 位。在边界右移时,需考虑移入位是 0 还是输入数据的最高位 din[7](算术右移),在左移时,需考虑移入位是 0 或者是输入数据的高位(循环左移)。该移位电路为组合逻辑电路,在输入改变时无需时钟信号就可以直接得到移位结果。

在 Logisim 的工作区中放置多路选择器、分线器、常量 0 等组件实现 8 位桶形移位器,参考布局图如 2.14 所示,输入测试数据并进行验证说明,保存设计文件 lab2.5.circ。

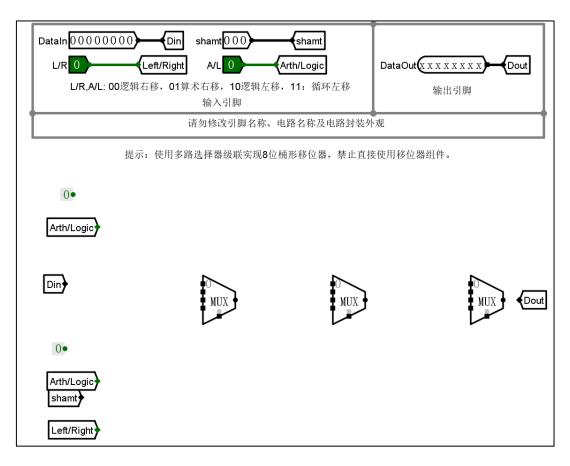


图 2.14 8 位桶形移位器组件布局图

# 四、思考题

- 1. 修改实验中的加法器电路,生成进位标志 CF、溢出标志 OF、符号标志 SF 和结果为零标志位 ZF。
- 2. 在执行比较指令时,通常使用减法运算后,判断标志位的方式来实现,试通过上述加法器实验举例说明判别的方法。
  - 3. 如何使用 8 位桶形移位器扩展到 32 位桶形移位器。